Měření luminiscence v semiizolačním CdTeSe, CdZnTe a CdZnTeSe

Alžběta Oplištilová

16. 4. 2018

Obsah

1	Teorie	2										
	1.1 Rozdělení pevných látek	2										
	1.2 Luminiscence	2										
	1.3 Luminiscenční spektroskopie	3										
2	Pomůcky	4										
	2.1 $\operatorname{Cd}_{1-x}\operatorname{Zn}_x\operatorname{Te}$ - cadmium zinc telluride	5										
	2.2 Mapovací kryostat	5										
	2.2.1 Cryo Vac	6										
3	Postup											
	3.1 Příprava vzorku E67A	6										
	3.2 Měření luminiscenčních spekter CZTS8 a CTS25	6										
	3.3 Mapování s kryostatem	$\overline{7}$										
	3.4 Kalibrace	9										
4	Výsledky měření a diskuze											
	4.1 Spektra CZTS8	9										
	4.2 Spektra CTS25	13										
	4.3 Mapování E67A	19										
5	5 Závěr											
6 Seznam literatury												
7	Přílohy	30										
	7.1 Makro na mapování vzorku	30										

1 Teorie

1.1 Rozdělení pevných látek

Podle šířky zakázaného pásu E_g se pevné látky dělí na (obr. 1) [1]:

- vodiče (conductors) $E_g \leq 0$ pásy se překrývají,
- polovodiče (semiconductors) $0 < E_g < 5$ eV,
- izolanty (insulaotrs) $E_g > 5$ eV.



Obrázek 1: Rozdělení pevných látek [1]

Polovodiče se dále dělí podle šířky zakázaného pásu E_g na úzkopásové (0 < E_g < 1 eV) a širokopásové (1 < E_g < 3 eV).

V pevných látkách se nachází mnoho elektronových pásů, které mohou být obsazeny elektrony. Tyto pásy se mohou vzájemně překrývat nebo mezi nimi může být určitá mezera - zakázaný pás E_g , kde se nevyskytuje žádný možný stav. Elektrony v látce pak zaplňují elektronové pásy od energeticky nejnižších (nejvýhodnějších) stavů. Poslední elektronový pás obsazený elektrony je nazýván valenční pás podle toho, že jej tvoří valenční elektrony z jednotlivých atomů krystalu. První neobsazený elektronový pás je nazýván vodivostní pás.

1.2 Luminiscence

Luminiscencí (od latinského slova lumen = světlo) pevných látek rozumíme přebytek elektromagnetického (světelného) záření, které látka vysílá, nad zářením rovnovážným popsaným Planckovým vyzařovacím zákonem. Toto záření má podstatně delší dobu dohasínání než je perioda světelných oscilací $(10^{-14} - 10^{-15} \text{ s})$. Z termodynamického hlediska se jedná o nerovnovážné záření. Látce je tedy zapotřebí dodat energii – nadbytek oproti té, co si těleso vyměňuje se svým okolím pomocí rovnovážného elektromagnetického záření. Nadbytečná energie se v látce přemění na světelné luminiscenční záření. Luminiscenční děje se klasifikují následovně [2]:

- Fotoluminiscence buzena světlem o vlnové délce λ_{ex} , která je kratší než luminiscenční emisní vlnová délka λ_{em} , relace $\lambda_{ex} \leq \lambda_{em}$ se nazývá Stokesův zákon
- Elektroluminiscence vzniká po přiložení elektrického pole a průchodem elektrického proudu látkou
- Chemiluminiscence vzniká v důsledku chemických reakcí uvolněné reakční teplo či jeho část se vyzáří ve formě světla

- Bioluminiscence doprovázena fyziologickými biochemickými reakcemi
- Katodoluminiscence vzniká při dopadu vysoko
energetického $(10^2-10^3~{\rm eV})$ elektronového svazku na stínítko
- Mechanoluminiscence světlo, které se uvolňuje při mechanické deformaci pevné látky
- Termoluminiscence těleso je nejprve ochlazeno na nízkou teplotu, je ozařováno krátkovlnným elektromagnetickým zářením a jeho teplota se postupně zvyšuje, čímž dochází k emisi luminiscenčního záření
- Rentgenoluminiscence excitována rentgenovým zářením
- Sonoluminiscence buzena akustickými či ultraakustickými kmity
- Triboluminiscence luminiscence vznikájící třením, apod.

Luminiscence se od rozptylů odlišuje konečnou dobou dohasínání. Sekundární záření vznikají jako akty velmi rychlé interakce fotonu s hmotou. U rozptylů nedochází k výměně energie mezi dopadajícím fotonem a elektronovým systémem pevné látky. Naopak při luminiscenci jsou excitovány elektrony do vyšších energetických stavů, dochází tedy k absorpci elektronové excitační energie v látce a její postupné transformaci, což vede k tomu, že posloupnost všech dějů trvá relativně dlouho - po přerušení dodávky excitační energie dohasíná luminiscence ještě po jistou dobu.

Luminiscence zahrnuje jak fosforescenci (dlouhodobá emise světla po ukončení budicího záření) tak fluorescenci (emise světla s neměřitelně krátkým dohasínáním po ukončení excitace).



Obrázek 2: Typické schéma excitace pro molekuly

1.3 Luminiscenční spektroskopie

Úkol experimentální luminiscenční spektroskopie spočívá v rozložení studovaného záření ve spektrum. Excitační zdroj dodává budicí energii do studovaného vzorku, emitované luminiscenční záření je rozkládáno ve spektrálním přístroji, detektor převádí optický signál na signál

elektrický, který je dále zpracován elektronickými obvody a měřicím softwarem. Výstup ve tvaru grafické závislosti intenzity luminiscence I_{lum} na vlnové délce λ_{em} se nazývá emisní spektrum. Spontánní luminiscenční záření vystupuje ze vzorku všemi směry, i když v řadě případů nemusí jít o dokonale izotropní zářič. K optickému sběru emitovaného záření se používají různé geometrie (např. obr. 3). Fotoluminiscence je jedním z důležitých nástrojů, jak charakterizovat polovodičový materiál, především mělké a hluboké hladiny vytvořené defekty a nečistotami.



Obrázek 3: (a) Blokové schéma luminiscenčního experimentu, (b) geometrie "na průchod", (c) geometrie "na zpětný odraz", (d) sběr luminiscence z hrany vzorku s využitím efektu totálního odrazu na povrchu vzorku [2]

2 Pomůcky

- Vzorky: E67A (CdZnTe dopovaný indiem), CZTS8 (CdZnTeSe), CTS25 (CdTeSe) 5% selenu
- Drátěná pila s diamantovým drátem
- Vosk
- Chladicí kapalina
- Xylen
- Brusivo SiC hrubost 1000
- 3% brom
- Ethylenglykol
- Hedvábná látka
- Methanol, isopropanol

- Heliový kryostat Leybold
- Mapovací kryostat Cryo Vac
- Kapalné helium
- Spektrometr
- Počítač s programy OPUS, MapyCorvusCOM9, OriginPro9 (Academic)
- Křemíkový detektor
- Germaniový detektor
- Hranové filtry: Semrock 808 nm, Semrock 830 nm, LWF 900 nm, Notch 635 nm
- Lasery: Coherent Radius
635 o energii fotonů 1,95 eV (vlnová délka 635 nm), laditelný titan-safírový laser
 Spectra Physics 3900S (vlnová délka $\sim 700-1000$ nm), Spectra Physics Millennia Pro o energii fotonů 2,33 eV sloužící k buzení
- Zrcátka na sestavené optické dráhy
- Žárovka na seřízení optické dráhy
- Měřič tlaku
- Měřič teploty
- Pumpy rotační a turbomolekulární pro čerpání kryostatů a rotační pro čerpání plynného helia
- Kapalný dusík

2.1 $Cd_{1-x}Zn_xTe$ - cadmium zinc telluride

 $\operatorname{Cd}_{1-x}\operatorname{Zn}_x\operatorname{Te}$ je významný materiál na výrobu detektorů záření gamma a Roentgenova záření. Mapování nízkoteplotní luminiscence CZT destiček je vyvíjející se technika pro získání více informací o příměsích a defektech v krystalu, jakož i o průběhu růstu krystalů. Mapuje se při velmi nízké teplotě - jako chladicí médium se použije helium.

2.2 Mapovací kryostat

Kryostat je zařízení pomocí kterého se měřený objekt udržuje při nízké teplotě pomocí vnějšího chladicího zdroje. Podle druhu chladicího média se kryostaty dělí na dusíkové, argonové a heliové. Mapovací kryostat Cryo Vac patří k heliovým kryostatům.

2.2.1 Cryo Vac

Do mapovacího kryostatu se tedy jako chladicí medium zavádí helium, to jde do měděného palce, ten se ochladí nejdřív a následně dochází k ochlazování vzorku. Dále se v mapovacím kryostatu nachází stínící (radiační) skla, která vzorek odstíní od okolí. Posun vzorku je umožněn díky motorku uvnitř vakuové nádoby kryostatu. Motorek se ovládá programem Mapy Corus s portem COM9. Automatické mapování se nastavuje pomocí makra (viz např. zdrojový kód 1). Vzorek se mapuje posuny po osách x a y (lze nastavit výchozí pozici), je možné zmapovat i plochu 40 x 40 mm. Mapování funguje tak, že se popojede motorkem, změří se spektrum, to se uloží a opět se motorek posune na další místo - změří a posune se. Velikost kroků posunu lze nastavit, takže kolem místa, kde je vzorek zajímavý, se posuny mohou provádět podrobněji.

Na kryostatu Cryo Vac se nachází několik vstupů/výstupů: konektor na ovládání motorků, otvor na čerpání a odvádění vakuua k dosažení nízkého tlaku (v řádek 10^{-3} Pa), ke kterému se připojuje vlnovec, konektor k měření teploty (jako teploměr slouží křemíková dioda) a regulaci teploty (elektrické topení). V kryostatu musí být vakuum, aby bylo možno zchladit.

3 Postup

3.1 Příprava vzorku E67A

Na mapování kryostatem jsme připravili vzorek E67A o rozměrech 11 x 16 mm (viz obrázek 4) - materiál je významný jako detektor. Na rozřezání vzorku jsme použili drátěnou pilu s diamantovým drátem, který se namáčel v chladicí kapalině. Vzorek jsme do pily připevnili pomocí vosku, který jsme z materiálu po rozřezání odstranili pomocí xylenu.

Další část přípravy vzorků bylo chemicko-mechanické leptání. Jako brusivo jsme použili zrna SiC s průměrem 4,5 μ m. Chemické leptání jsme provedli pomocí 3% bromu v etyhlenglykolu na hedvábné látce. Každou stranu jsme leptali po dobu 45 vteřin a poté jsme vzorek umyli v methanolu a isopropanolu. Nakonec jsme materiál vysušili stlačeným vzduchem.



Obrázek 4: Vzorek E67A původní (vlevo) a oříznutý do obdélníku (vpravo)

3.2 Měření luminiscenčních spekter CZTS8 a CTS25

Do heliového kryostatu Leybold jsme umístili vzorek, seřídili jsme optickou cestu a zapnuli chlazení. Pomocí programu OPUS jsme měřili luminiscenční spektra v závislosti na různých podmínkách (excitační energie, teplota).

3.3 Mapování s kryostatem

Do kryostatu jsme vložili vzorek a přitlačili jej sklíčkem sklíčkem s cílem zlepšit přenos tepla mezi vzorkem a chlazeným palcem kryostatu. Nastavení optické cesty mapovacího kryostatu (obr. 5) se provádí pomocnou žárovkou, která je umístěna v ohnisku ve vzorkovém prostoru uvnitř spektrometru. Svazek světla ze žárovky musí projít optickou cestou a zobrazit se na vzorku - vychází ze spektrometru, prochází přes parabolické zrcadlo, které utvoří rovnoběžný svazek, a rovinná zrcadla. Cesta se nastavuje optickým výtahem a paprsek se pomocí hýbání s výškou zrcátek zfokusuje na vzorek. Do stejného místa na vzorku je nutné nasměrovat laserový svazek.

Laser excituje v polovodiči elektrony a díry a signál se z daného místa sbírá do interferometru. Mapování luminiscence za nízkých teplot se používá k retrospektivnímu sledování procesů během růstu krystalů.

Do mapovacího kryostatu jsme umístili planární vzorek o ploše 16 x 11 mm, na část vzorku jsme položili papírek, abychom zabránili interferenci mezi vzorkem a přítlačným sklem a připevnili jsme na něj pomocí šroubů přítlačné sklo. Kryostat jsme zašroubovali a odsáli jsme vzduch, aby vzniklo vakuum - tlak v řádech 10^{-3} Pa. Kryostat s nádobou helia jsme propojili sifonem a soustavu se vzorkem jsme procházejícím héliem zchladili na teplotu kolem 5 K. Po zchlazení soustavy jsme spustili automatické mapování 2D mřížky s krokem 1 x 1 mm pomocí křemíkového detektoru nastaveného podle obrázků 6 a 7 s optickou cestou viz obrázek 5. Získali jsme celkem 204 spekter. Další měření jsme provedli na germaniovém detektoru, který jsme zaměřili na hluboké hladiny.



Obrázek 5: Cesta paprsku

Dente 🚦	Advance	1 0-1-	A		Distant	Destaura	Charalta Charalt	D	Countral Damage Colorities	
Basic	Auvance	Optic	Acquisition	FI	Display	Background	Uneck Signal	Beam Path	Spectral Range Selection	
Experiment:	Lo	əd	Save	ded 9	SiD_1.XPM	И				
File name:	E67A3_t	Auto								
Path:	D:\OPUS\DATA\CZT24\E67A3\testovaci mapa SiD,radius Auto									
Re	solution:	4	cm-1							
Sample so	an time:	100	Scans	Scans 🔻			Measurement time > 45 seconds			
Save da Result s	ata from:	8000	cm-1 to:	1350	00	cm-1				
noodit op	Joodann.	Emission								
] Additional d	lata treatn	nent								
Atmospheric compensation										
Interferogram size: 14220 Points FT size: 16 K										
Data blocks to be sav Emission Single Chann Sample Interf		ved nel ferogram	Phase spectrum							

Obrázek 6: Nastavení měření - advanced

Basic Advanced Optic	Acquisition FT Display Background Check S	ignal Beam Path Spectral Range Selection
External synchronisation:	Off 🗸]
Source setting:	Right Input -]
Beamsplitter:	CaF2 UV-VIS-NIR 🗸]
Optical Filter setting:	Open -]
Aperture setting:	2 mm -]
Accessory:	Any 👻]
Measurement channel:	Sample Compartment -]
Detector setting:	RT-Si Diode [Internal Pos.2]	•
Scanner velocity:	10 kHz -]
Sample signal gain:	x16 -	Sample preamp. gain: C
		Background preamp. gain: C
Delay after device change:	0	sec
Delay before measurement:	0	sec
Optical bench ready:	OFF •]

Obrázek 7: Nastavení měření - optic

3.4 Kalibrace

Pomocí laseru Specra Physics 3900S jsme provedli kalibraci křemíkového detektoru (SiD) - graf 21 pro polohu motorku 12 až 24 (převedeno na excitační energii: 1,25 - 1,75 eV). V těchto polohách motorku jsme prováděli následující měření - hodnoty sloužily k převodu polohy motorku na excitační energii.

4 Výsledky měření a diskuze

Měření luminiscence jsme provedli na třech vzorcích: CTS25 (CdTe₀, 95Se₀, 05 dopované indiem), CZTS8 (Cd₀, 9Zn₀, 1Te₀, 96Se₀, 04 dopované indiem) a E67A, přičemž vzorek E67A (CdZnTe dopovaný indiem) jsme zmapovali pomocí mapovacího kryostatu.



4.1 Spektra CZTS8

Obrázek 8: Luminiscenční spektrum CZTS8 - laser Coherent Radius635 (vlnová délka 635 nm) s excitačním výkonem 300 mW)



Obrázek 9: Luminiscenční spektrum CZTS8 - laser bez filtru, detail 1,58 - 1,64 eV



Obrázek 10: Luminiscenční spektrum CZTS8 - celé spektrum



CZTS8, Si detektor, červený laser s filtrem Semrock

Obrázek 11: Luminiscenční spektrum CZTS8 - excitační závislost



Obrázek 12: Luminiscenční spektrum CZTS8 - teplotní závislost, detail 1,56 - 1,64 eV.



Obrázek 13: Luminiscenční spektrum CZTS8 - teplotní závislost pro $5~\mathrm{K}$

Měření CZTS8 jsme prováděli křemíkovým detektorem (SiD), s rozlišením 4 cm⁻¹ (0,5 meV) a laserem Coherent Radius635 o vlnové délce 635 nm a výkonu 300 mW. Luminiscenční spektrum 8 je změřeno bez filtru, v luminiscenčním spektrum 9 je detailní zobrazení spektra v rozmezí 1,58 až 1,64 eV. Na grafu jsou znázorněny vzdálenosti pásů. Posun CZTS vůči CdTe je daný rozdílnou šířkou zakázaného pásu E_g , který je v případě CZTS širší.

Následně jsme provedli měření spekter s filtrem Semrock 830 nm. Luminiscenční spektrum 10 ukazuje celé spektrum, kde se při energii fotonů 0,9 eV objeví ve spektru zářez kvůli absorpci světla na vodních parách - částečně by vymizel po vydělení spektra citlivostí detektoru. Luminiscenční spektrum 11 znázorňuje excitační závislost, která je monotónní - se stoupající excitační energií stoupá intenzita spektra.

Na luminiscenčním spektru 12 je vykreslena teplotní závislost v oblasti 1,56 - 1,64 eV. Maximum 1,636 eV má význam volného excitonu FX, v místě 1,636 eV je vidět mírný zářez, u maxima 1,633 eV intenzita s rostoucí teplotou klesá a posouvá se, takže se jedná o neutrální donor $(D^0 - X)$. Maximum 1,617 eV jsme interpretovali jako C-čáru, 1,595 eV jako C-LO a 1,570 eV jako C-2LO [3].

Luminiscenční spektrum 13 znázorňuje závislost pro 5 K. Maximum označené číslem 1 znamená fononové repliky A-centra, které nebylo možné nafitovat. Interpretovali jsme ho jako V_{Cd} -In_{Cd} vakance kadmia - indium na místě kadmia (v mřížce chybí atom kadmia - záporně nabité, místo kadmia je atom india - kladné).



4.2 Spektra CTS25

Obrázek 14: Luminiscenční spektrum CTS25 - celé spektrum



Obrázek 15: Luminiscenční spektrum CTS25 - detail 1,43 - 1,57 eV



Obrázek 16: Luminiscenční spektrum CTS25 - excitační závislost



Obrázek 17: Luminiscenční spektrum
 $\operatorname{CTS25}$ - teplotní závislost



Obrázek 18: Luminiscenční spektrum CTS25 - teplotní závislost, 1,54 - 1,57 eV



Obrázek 19: Luminiscenční spektrum CTS25 - teplotní závislost, fononové repliky



Obrázek 20: Luminiscenční spektrum CTS25 - teplotní závislost, 1,44 - 1,54 eV

Měření CTS25 jsme prováděli křemíkovým detektorem (SiD), s rozlišením 1 cm^{-1} (0, 12 meV) a laserem Coherent Radius635 s výkonem 300 mW. Luminiscenční spektrum 14 je změřeno bez filtru, přičemž detail v oblasti 1,43 - 1,57 eV je vykreslený v luminiscenčním spektru 15.

Následně jsme s filtrem Semrock 830 nm změřili excitační závislost - luminiscenční spektrum 16. Ze spektra je patrné, že nejprve s klesající excitační energií intenzita rostla, maximální byla při excitační energii 1,517 eV a následně intenzita klesala. Na germaniovém detektoru GeLN s laserem Radius jsme zjišťovali teplotní závislost - luminiscenční spektrum 17. Intenzita při teplotách 11, 15 a 20 K byla téměř stejná a od 25 K klesala.

V luminiscenčním spektru 18 je přiblížena oblast 1,54 - 1,57 eV. Z grafu je patrné, že pravé maxima mají při vyšších teplotách zhruba stejnou polohu a s klesající teplotou se posouvají do nižších energií. Toto chování je typické pro neutrální donory $(D^0 - X)$. Levé maximum s rostoucí teplotou zaniká a odpovídá neutrálním akceptorům $(A^0 - X)$.

V grafu 19 jsou nafitované gaussovskou křivkou fononové repliky od dvou různých akceptorů. Fitováním se repliky podařilo rozložit na 17 maxim, které tvoří 2 série. Mají přibližně ekvidistantní vzdálenost středů a stejnou pološířku, z čehož plyne, že je daná série ze stejného procesu. Vzdálenost středů jedné série (zelené) je $(24, 1 \pm 7)$ meV a druhé (růžové) $(24, 0 \pm 6)$ meV. Z těchto výsledků plyne, že energie podélného optického fononu ve zkoumaném materiálu Cd-TeSe je 24 meV. Do výpočtu nejsou zahrnuty první a poslední dva fity. V jednom případě je pravděpodobně substitučním akceptorem měď [4].

Luminiscenční spektrum 20 zobrazuje teplotní závislost v oblasti 1,44 - 1,54 eV. Možnosti substitučních akceptorů v oblasti pro toto maximum jsou N_{Te} , Li_{Cd} , Na_{Cd} a P_{Te} [4].

4.3 Mapování E67A



Obrázek 21: Kalibrace vlnové délky (resp. energie fotonu) titan-safírového laseru měřená Si detektorem



Obrázek 22: Luminiscenční spektrum E67A (CdZnTe) - celé spektrum



Obrázek 23: Luminiscenční spektrum E67A (CdZnTe) - detail spektra, energie fotonu 1,56 až 1,66 eV



Obrázek 24: Mapa polohy maxima vzorku E67A



Obrázek 25: Luminiscenční spektrum - označení ploch A, B pod maximy, germaniový detektor



Obrázek 26: Mapa poměru ploch maxim A, B



Obrázek 27: Luminiscenční spektrum - bod [12,2], křemíkový detektor



Obrázek 28: Luminiscenční spektrum - bod [10,7], křemíkový detektor



Obrázek 29: Luminiscenční spektrum - fit fononových replik



Obrázek 30: Luminiscenční spektrum - bod [2,12], germaniový detektor



Obrázek 31: Luminiscenční spektrum - bod [10,7], germaniový detektor

Luminiscenční spektrum 22 zobrazuje celé spektrum vzorku E67A změřené křemíkovým detektorem. V oblasti 1,60 až 1,65 eV se nachází pět maxim, z nichž 1. je nejvýraznější. V oblasti 1,40 až 1,55 eV se nachází A-centrum s fononovými replikami, kterým jsme se věnovali v dalších měření. Luminiscenční spektrum 23 zobrazuje detail spektra v rozmezí energie fotonu 1,56 - 1,66 eV. Maximum 1 má pravděpodobně význam neutrálního donoru $(D^0 - X)$, maximum 2 neutrálního akceptoru $(A^0 - X)$. Maximum tři je replikou $(A^0 - X - L0)$, maximum 4 jsme interpretovali jako V_{Cl}-Cl_{Te} a maximum 5 je replikou maxima 4 L0 [4].

Posuny nejvyššího maxima v eV podle polohy na vzorku E67A jsou zobrazeny na mapě 24. Z mapy vidíme, jak krystal radiálně narůstal, je patrný vliv segregace zinku. Zinek má segregační koeficient 1,35. Jeho koncentrace postupně klesá, jak tavenina tuhne. Z grafu je vidět, že krystal tuhl ze středu na kraj. Snížení koncentrace zinku se projevilo v posunu zakázaného pásu, který je funkcí koncentrace.

Během mapování vzorku se zaměřením na hluboké hladiny pomocí germaniového detektoru jsme pozorovali dvě různá chování - vždy se ve spektru nacházelo velké maximum B, ale výrazně se měnila intenzita maxima A (spektrum 25).

Výsledky měření jsme zpracovali tak, že jsme porovnali poměr integrálů maxim A a B. Z výpočtů jsme vytvořili mapu 26. Čím je výsledek poměru menší, tím je ve spektru méně zastoupena luminiscence od hladiny A. Červená barva na mapě tedy značí výraznější maximum A, modrá barva znamená, že maximum A na spektru nalezen téměř nebyl. Z mapy jsou patrné dva významné body: hladina A je vůči hladině B nejvýraznější v bodě [2,12] a nejméně je výrazná v bodě [10,7].

Při následujících měření jsem se zaměřili právě na body [2,12] a [10,7] a změřili jsme spektrum replik. Křemíkovým detektorem, laditelným titan-safírovým laserem s filtrem Semrock 808 nm při výkonu 300 mW jsme získali luminiscenční spektrum 27 v bodě [12,2] a luminiscenční spektrum 28 v bodě [10,7] - excitační závislosti. Ve spektru bodu [12,2] s výjimkou měření v krajní energii excitace 1,642 intenzita s rostoucí excitační energií rostla. V bodě energie fotonu 0,75 eV je patrné maximum od energie excitace 1,577. Je pravděpodobné, že v tomto bodě jsou 2 A-centra vzdálené o energii fononu - vzdálenost mezi dvěma maximy. Při nižší energii se budí první A-centrum a následně se od energie 1,57 eV budí i druhé A-centrum. V bodě [10,7] rovněž intenzita, s výjimkou krajního měření o energii excitace 1,642 eV, s rostoucí excitační energií rostla.

Luminiscenční spektrum 29 zobrazuje fity fononových replik gaussovskou křivkou - maxim s přibližně stejnou vzdáleností středů a pološířkou. Byla nalezena jen jedna série vztahující se pravděpodobně k A-centru s Indiem. Průměrná šířka maxima je $(21, 2\pm 0, 6)$ meV. Tato střední hodnota energie odpovídá energii podélného optického fononu v CdZnTe.

Na měření hlubokých hladin jsme použili germaniový detektor. Měření jsme prováděli s filtrem LWF 900 nm při výkonu 30 mW. V bodě [12,2] jsme získali luminiscenční spektrum 30 - nejvyšší intenzita byla dosažena při energii excitace 1,577 eV a nejnižší při energii excitace 1,517 eV. V bodě [10,7] jsme naměřili luminiscenční spektrum 31. Excitační závislost opět nebyla monotónní - nejvyšší intenzita byla dosažena u energie excitace 1,615 eV a nejnižší, stejně jako v bodě [2,12], u energie 1,517 eV.

5 Závěr

Změřili jsme luminiscenční spektra vzorků CZTS8 (CdZnTeSe), CTS25 (CdTeSn) a E67A (CdZnTe), přičemž u vzorku E67A jsme provedli i mapování pomocí mapovacího kryostatu Cryo Vac. Používali jsme křemíkový a germaniový detektor. Získali jsme excitační i teplotní závislosti.

Na spektru vzorku CZTS8 je vidět zářez kvůli absorpci světla na vodních parách. Zjistili jsme také, že excitační závislost je monotónní - intenzita stoupá s rostoucí excitační energií. Podle teplotní závislosti jsme maximum v oblasti 1,633 eV interpretovali jako neutrální donor, jelikož jeho intenzita s rostoucí teplotou klesala a maxima se posouvala do nižších energií.

Z excitační závislosti vzorku CTS25 jsme zjistili, že s klesající excitační energií nejprve intenzita rostla, maxima dosáhla při energii elektronu 1,517 eV a následně klesala. Z teplotní závislosti vyšlo, že intenzita byla při nižších teplotách přibližně stejná a od 25 K začala klesat. Podle teplotní závislosti jsme interpretovali jedno maximum jako neutrální donor - maxima se s rostoucí teplotou posouvala do nižších energií, a druhý, který s rostoucí teplotou zanikal, jako neutrální akceptor. Maximum, které odpovídalo fononovým replikám od dvou různých A center jsme nafitovali 17 gaussovskými maximy, která tvořila dvě série.

Výsledky z mapovacího kryostatu jsme zpracovali pomocí mapy, kde je patrný vliv segregace zinku (segregační koeficient Zn je 1,35). Germaniovým detektorem jsme se následně zaměřili na hluboké hladiny a získali jsme spektrum se dvěma významnými maximy. Z poměrů ploch pod těmito maximy jsme vytvořili mapu, ze které jsou patrná dvě místa, kde jsou hraniční hodnoty poměrů maxim. V těchto dvou místech jsme křemíkovým a germaniovým detektorem měřili excitační závislosti. Při měření germaniovým detektorem jsme došli k závěru, že u energie fotonu 0,85 eV jsou dvě A centra. Při nižší energii excitace je patrné nejprve jedno a se zvyšování energie dochází k buzení druhého. Z teplotní závislosti jsme opět určili, které maximum odpovídá donoru a které akceptoru. Fotonové repliky jsme nafitovali gaussovskými křivkami.

6 Seznam literatury

- [1] Nové materiály a technologie Eduard Belas. http://fu.mff.cuni.cz/semicond/media/ files/courses/prednove2_e411mwd.pdf. citováno: 2018-02-19.
- [2] Valenta J. Pelant, I. Luminiscenční spektroskopie. Academia, 2006.
- [3] Abastillas V. N. Inabe K. Höschl P. Seto S., Suzuki K. Compensating related defects in in-doped bulk cdte. *J CRYST GROWTH*, 3(214):974, 2005.
- [4] Jan Procházka. Fotoluminiscence krystalů CdTe. PhD thesis, Fyzikální ústav Univerzity Karlovy v Praze, 2012.
- [5] Grill R. Hlídek P. Höschl P. Horodyský P., Franc J. Impurity segregation in cdznte by photoluminiscence mapping. *InterScience*, 3(4):730–733, 2005.

7 Přílohy

7.1 Makro na mapování vzorku

Zdrojový kód 1: Makro na mapování vzorku

VARIABLES SECTION

STRING $\langle File List \rangle =$ '; STRING <File> = 'listopad'; $STRING \langle Path \rangle = 'D: \langle OPUS \rangle DATA \langle mapy test data';$ NUMERIC <Count1> = 1; NUMERIC <Index> = 0; FILE < ResultFile 1 > = Spec: FILE < Result File 2> = ScSm; NUMERIC <Count2> = 0; FILE < Result File 3> = ScSm; FILE < Result File 4> = ScSm; NUMERIC $\langle \text{StepX} \rangle = 5;$ NUMERIC $\langle \text{StepY} \rangle = 5$; NUMERIC $\langle \text{StepXBack} \rangle = 0$; PROGRAM SECTION RS232 (0, {CO1='COM9', CO2='57600, N, 8, 1', RSR=3, RTX='0 0 m', RRL=13, RRT=13, RWT=13, TIO=7000, R00='0 0 m' }); $\langle \text{Count1} \rangle = 3;$ <Count2> = 1; $\langle StepXBack \rangle = -\langle StepX \rangle * \langle Count1 \rangle;$ StartLoop (<Count2>, 2); StartLoop (<Count1>, 1); <\$ResultFile 3> = MeasureSample (0, {EXP='Emise-Si diod-test mapa.XPM', $XPP = D: OPUS \in eriment \max$;); RS232 (0, {CO1='COM9', CO2='57600, N, 8, 1', RSR=3, RTX='<StepX> 0 r', RRL=13, RRT=13, RWT=13, TIO=500, R00='<Step X> 0 r'); Unload ([<\$ResultFile 3>:ScSm], {}); EndLoop (1); RS232 (0, {CO1='COM9', CO2='57600, N, 8, 1', RSR=3, RTX='<StepXBack> 0 r', RRL=13, RRT=13, RWT=13, TIO=10000, R00='<StepXBack> 0 r'}); RS232 (0, {CO1='COM9', CO2='57600, N, 8, 1', RSR=3, RTX='0 <StepY> r', RRL=13, RRT=13, RWT=13, TIO=500, R00='0 < Step Y > r'});

EndLoop (2);

REM RTX='a b m' a R00='a b m' a, b jsou souradnice cisla.
m pohyb na souradnici, r pohyb o udany krok

PARAMETER SECTION

QMA = 10.000000; CO1 = COM9; CO2 = 57600, N, 8, 1; RSR = 3; RTX = 0 0 m; RRL = 13; RRT = 13; RWT = 13; TIO = 5000;R00 = 0 0 m;